JP403093017A PAT-NO: DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 03093017 A

THIN-FILM MAGNETIC HEAD TITLE:

PUBN-DATE: April 18, 1991

# INVENTOR-INFORMATION:

COUNTRY NAME

YUHITO, ISAMU HAMAKAWA, YOSHIHIRO SHIIKI, KAZUO KOYAMA, NAOKI TAKANO, KOJI MORIWAKI, HIDETOSHI SASAKI, SHINOBU

## ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

HITACHI LTDN/A

**APPL-NO:** JP01229159

APPL-DATE: September 6, 1989

INT-CL (IPC): G11B005/31

# ABSTRACT:

PURPOSE: To improve corrosion resistance by implanting ions to the surfaces of the upper magnetic pole and lower magnetic pole exposed on the sliding surface with a recording medium, thereby reforming the surfaces.

CONSTITUTION: The lower magnetic pole 2 and a gap layer 3 are formed on a substrate 1. A coil 5, an insulating layer 6, the upper magnetic pole 7, further a protective layer 8 are formed via an insulating layer 4. The lower magnetic pole 2 and the upper magnetic pole 7 are formed of NiFe. The head made into a chip in such a manner is implanted with the ions on the sliding surface. Ar is used for the ion species. The ion implantation depth is regulated by an acceleration voltage to 0.01 to 0.02 µm. As a result, a layer 9 having the excellent corrosion resistance is formed on the sliding surface.

COPYRIGHT: (C) 1991, JPO&Japio

#### 平3-93017 ⑫ 公 開 特 許 公 報(A)

®Int. Cl. 5

識別配号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)4月18日

G 11 B 5/31

7426-5D C

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全4頁)

60発明の名称 薄膜磁気ヘッド

> 頭 平1-229159 20特

願 平1(1989)9月6日 22出

東京都園分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製 比 藤 烟発 明 者 作所中央研究所内

東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製 @ 発明 浜 川 佳 弘 作所中央研究所内

東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製 ー 夫

椎木 @発 明 作所中央研究所内

東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製 四発 明 者 水 山 直樹 作所中央研究所内

東京都千代田区神田駿河台 4 丁目 6 番地 ⑪出 願 人 株式会社日立製作所

邳代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名

最終頁に続く

- 1. 発明の名称 | 群 膜 礁 気 ヘ ツ ド
- 2. 特許請求の範囲
  - 1. 基板上に形成された下部磁極,ギヤツブ層, 絶縁層、コイル。上部磁極および保護膜からな る稼農磁気ヘツドにおいて、記録媒体との摺動 而に韓出した該上部磁極、鎮下部磁極の設面に イオンを打ち込み、改貨したことを特徴とする 雅護磁気ヘツド。
  - 2. 特許請求の範囲第1項記載の解膜磁気ヘッド おいて、打ち込まれたイオンがアルゴン、チツ **溢,ネオン、水料、クロムの内の1つ以上を含** むことを特徴とする雑膜磁気ヘツド。
  - 3、特許請求の範囲第1項もしくは第2項記載の 0.05 nm以下であることを特徴とする難既 磁気ヘッド.
- 3. 発明の詳細な説明 [ 産業上の利用分野 ]

本発明は磁気デイスク装置、VTR等の磁気へ ツド係り、磁気コアを形成する磁性膜の射食性を 向上させ信頼性の高い群膜ヘッドの製造方法およ びヘッド 構造に関する.

〔従米の技術〕

従来の弾膜磁気ヘツドは、例えば第3回に示す 構造をしている。初めに猛板1上に下部破極2。 ギヤツブ関3を形成する。続いて、絶縁関4を介 してコイル5、絶練層6、上部磁極7、保護膜8 を形成する。それぞれの材料はA Q 2Os・TiC, NiFe,A & 2Os, ホトレジスト, Cu,ホトレジ スト、NiFe、AliOs等である。

雅膜ヘツドの記録・再生特性は上記下部磁極。 上部磁極を構成する磁性膜の磁気特性、ヘジド機 遺等のヘッド自身に起因する要素と、記録媒体の 磁気特性および記録媒体とヘツドとのスペーシン グ量とで決まる。

ところで、ヘツドの記録媒体との摺動面には磁 性膜が欝出している。このため、実動作環境下に おいて磁性膜が腐食し、表面は非磁性化しやすい。

### (発明が解決しようとする課題)

上記
並来技術はヘッドの記録媒体との
帮動面に
翻出した磁性膜の耐食性については
等値されてい
なかつた。このため、解食によつて磁性
脱表面が
非磁性化し、
実効的にスペーシングが大きくなり
やすい。この
結果記録・再生特性が徐々に劣化し
ていくという間題があつた。

本発明の目的は記録・再生特性の経時変化がない 高い信頼性をもつへ ツドを提供することである。 ( 根紙を解決するための手段)

上記目的を達成するために、本発明はヘッドの 樹動面に鮮出した磁性膜の耐食性を向上させたも のである。耐食性を向上させるためには、増動面に があるが食性の膜を積層する、あるいは、増 動面に露出した磁性膜を改質することが考えられ る。磁気デイスク装置においては、記録媒体の回 転のスタート時、ストップ時にヘッドと媒体がが を放けている。このため、上記前者の方法では新た に積滑した膜の耐摩耗性が問題となり、望ましく ない。

ためには、智動面全体を高耐食性の製膜で保護することが考えられる。しかし、この方法では新たに形成した破淋膜の耐磨耗性が問題となる。 すなわち、耐食性、耐解耗性両方に優れた材料の開発が必要となり、上記方法は必ずしも望ましくない。本発明は非常に簡単な方法で高い信頼性を有するヘッドを提供できる。

#### 〔 與 施 例 〕

以下、本発明を実施例により説明する。

### [実施例1]

第1回を用いて説明する。基板1上に下部繊極2,ギヤツブ型3を形成する。綾いて、絶縁層4を介してコイル5。絶縁層6,上部磁極7,さらに、保護腹8を形成する。これらの工程により1枚のウエハ上に数百のヘツドが同時に形成される。その後、切断、研磨等の機械加工工程によりヘツドチツブを作製する。ここまでは、従来のヘツド作製工程と同じである。上記それぞれの材料は、基板1としてA22O3、下iC上・下磁極2,7としてNiFe,ギヤツブ圏3としてA22O3、

本発明においては摺め面に離出した磁性酸の投面を改成することにより耐尿耗性を劣化させることなく耐食性を向上させ、超間鎖性のヘッドを作製するようにした。このために、本発明では磁性 酸 表面にイオンを打ち込むようにした。イオンが打ち込まれた 別の磁気 特性は一般に劣化しやすく、実効的にスペーシングが増加したことになる。本発明ではイオン打ち込み 別の厚さを制御すること により記録・再生特性を劣化させることなく耐食性の高いヘンドを作数できる。

#### (作用)

本発明によれば、摺動面に餅出した磁性膜炎面を改質することにより、改質層が磁気ヘッドの動作環境ドにおいて保護層として動作する。これにより、磁性膜炎面が腐食することがなくなる、あるいは腐食の進行速度を著しく低下させることができる。この結果、ヘッドと記録媒体間のスペーシングが長時間にわたり変動することができる。安定した記録・再生動作を行なうことができる。

摺動面に鱗出した磁性膜表面の耐食性を高める

絶敏層4,6としてホトレジスト,コイル5の材料としてCu,保護版8としてAl2Oaを用いた。また、ホトレジストはスピンコート法で形成し、それ以外の版はスパツタリング法で形成した。

チップ化されたヘッドは、揺動面にイオン打ち込みを行なう。用いたイオン雑はΑェである。イオンの打ち込み深さは加速電圧で調整して、0.01~0.02μm とした。この結果、褶動面に耐食性の優れた層9が形成される。

一方、第1回に示したヘッドを上配条件で試験したが、5000時間以上継ても再生出力値の変化1%以下であつた。なお、イオン打ち込みをしないヘッドの再生出力の低下は30%以上であった。

### [ 実施例 2 ]

磁極材料としてNiFe合金膜より腐食しやすい材料では本発明の効果がより顕著である。本実施例ではCo系アモルフアス膜、Fe系結晶質膜を磁極材料として用いた。具体的にはCo系アモルフアス膜としてはCoNb2r, CoTaZr, CoZr, CoWZr, Fe系結晶質膜としてはFeC, FeN機である。実施例1と间じく、5

% Na C 1 飲和凝気中で 5 0 0 0 時間放躍した後

も再生出力の低ドは1%以下であつた。

# [実施例3]

上記実施例1,2ではイオン糖としてArを用いた。本実施例ではイオン補としてチツ熱,ネオン,水素,クロムを用いた。本糖果においても実施例1,2と関様、5%NaC 2 飽和蒸気圧中で

5000時間放躍した後の再生出力の低下は1%以下であった。

# (発明の効果)

本発明によれば、ヘッド摺動面に餅出した做性 膜の耐食性を著しく向上させることができる。こ の結果、腐食によるスペーシングの増加を防止で き、長時間にわたつて良好な記録。再生が可能と なる。また、腐食による生成分がないため、耐粉 動の点からも好ましい。

以上のように、本発明によれば、非常に信頼性 の高いヘッドを提供することが可能となる。

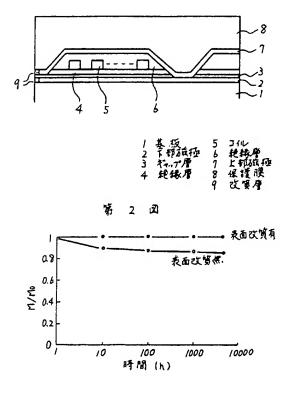
#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例の磁気ヘッドの断面 図、第2図は耐食性テストの結果を示すヘッドの 特性拠定図、第3図は従来例の磁気ヘッドの断面 図である。

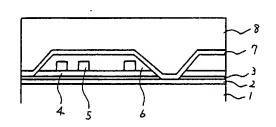
1 … 結板、2 … 下部磁極、3 … ギャップ別、4 … 絶縁膜、5 … コイル、6 … 絶縁膜、7 … 上部磁極、 8 … 保護膜、9 … 改質層。

程· 代理人 弁理士 小川勝男魚 監

🔏 । 🗷



第3团



第1頁	₹の#	克き							
@発	明	者	髙	野		公	史	東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地	株式会社日立製
								作所中央研究所内	
個発	明	者	森	183		英	稔	東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地	株式会社日立製
•								作所中央研究所内	
彻発	明	者	佐	Þ	木		忍.	東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地	株式会社日立製
970	,,	_			•		-	作所中央研究所内	